

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

**Zamawiający:** Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do systemu MBE GENxplor wraz z zestawem do pomiaru „in situ” bezwzględnej temperatury w czasie rzeczywistym oraz dostawa materiałów do prowadzenia badań wzrostu materiałów topologicznych w dwóch komorach MBE , nr ref.: ZP/11/IFPAN/2020/LS

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej „uPzp”), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

W Rozdziale XVI ustęp 2, który brzmiał:

<p>2. Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów i będzie określona wzorem:</p> $P = P_1 + P_2, \text{ gdzie:}$ <p>P - całkowita liczba punktów otrzymana przez ocenianą ofertę P1 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Cena P2 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Termin realizacji</p>	<p>2. The total score given in the bid will be equal to the score obtained by the bid under individual criteria. It will be defined by the following formula:</p> $P = P_1 + P_2, \text{ where:}$ <p>P - total score of the assessed bid P1 - score received by the assessed bid under the Price criterion P2 - score received by the assessed bid under the Time frame for performance criterion</p>
--	---

otrzymuje brzmienie:

<p>2. Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów i będzie określona wzorem:</p>	<p>2. The total score given in the bid will be equal to the score obtained by the bid under individual criteria. It will be defined by the following formula:</p>
<p style="text-align: center;"><math>P = P_1 + P_2 + P_3</math>, gdzie:</p> <p>P - całkowita liczba punktów otrzymana przez ocenianą ofertę  P1 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Cena  P2 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji  P3 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Termin realizacji</p>	<p style="text-align: center;"><math>P = P_1 + P_2 + P_3</math>, where:</p> <p>P - total score of the assessed bid  P1 - score received by the assessed bid under the Price criterion  P2 - score received by the assessed bid under the guarantee term criterion  P3 - score received by the assessed bid under the Time frame for performance criterion</p>

2) W Rozdziale VI SIWZ, w ustępie 1, w pkt 1.3. w języku angielskim, zapis, który brzmi:

- three supplies of the measurement system for topological material growth examination MBE which monitors the band-gap absorption edge from the wafer of interest using a light source and spectrometer, of a gross value of at least PLN 130,000 each

otrzymuje brzmienie:

- three supplies of the measurement system which monitor during MBE growth the band-gap absorption edge from the wafer of interest using a light source and spectrometer, of a gross value of at least PLN 130,000 each

Zamawiający publikuje w odrębnym pliku ujednoliconą wersję SIWZ po dokonanej zmianie.

Załączniki:

- SIWZ po zmianie



Kancelaria Radcy Prawnego  
Lidia Szczęsna  
01-357 Warszawa, ul. Borowego 5 lok. 10  
NIP: 522 178 64 67, REGON: 141246223  
Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji:  
01-503 Warszawa, Aleja Wojska Polskiego 41/41  
tel. 22 241 17 14, fax: 22 241 17 15